9/3,AB/1 DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat. (c) 1999 European Patent Office. All rts. reserv.

4305792

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 58129316 A2 830802 <No. of Patents: 002>

DEVICE FOR DIAGNOSING ABNORMALITY OF DETECTOR (English)

Patent Assignee: MITSUBISHI HEAVY IND LTD Author (Inventor): TAKAMI ISAO; OGAWARA YOUICHI; MORIMOTO HARUKI; OKAMACHI

MASAO; TAGUCHI SHIYOUZOU IPC: *G01D-001/18; G08C-025/00

JAPIO Reference No: *070241P000137;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 58129316 A2 830802 JP 8213114 A 820129 (BASIC)

JP 3502203 B4 890117 JP 8213114 A 820129

Priority Data (No, Kind, Date): JP 8213114 A 820129

ABSTRACT

PURPOSE: To make it possible to detect the abnormality of the detectors online, by recording the outputs of the detectors, which measure the variables of a plant at a specified time interval, and diagnosing the abnormality of the detectors based on the difference between the average value of the recorded values and the recorded value.

CONSTITUTION: Data recording devices 4, 5, and 6 store the outputs of the detectors 1, 2 and 3 in a process at a predetermined sampling interval. Average value computing circuits 12, 14, and 16 obtain the average values m1, m2 and m3 of the data stored in the data recording devices 4, 5, and 6. Difference computing circuits 11, 13, and 15 obtain the values by subtracting the average value from the output values of the detectors 1, 2, and 3 and amplify the results. Noise analyzing circuits 21, 22, and 23 analyze the outputs of the difference computing circuits 11, 13, and 15, and issue warning when the time constant of the detector 1 is abnormal. A comparator 31 compares the average values m1, m2, and m3 of the detectors 1, 2, and 3 with one another, and issue warning when the abnormality of the detectors is detected.

DEVICE FOR DIAGNOSING ABNORMALITY OF DETECTOR

Patent Number:

JP58129316

Publication date:

1983-08-02

Inventor(s):

TAKAMI ISAO: others: 04

Applicant(s)::

MITSUBISHI JUKOGYO KK

Requested Patent:

■ JP58129316

Application Number: JP19820013114 19820129

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01D1/18; G08C25/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1002203B, JP1521804C

Abstract

PURPOSE:To make it possible to detect the abnormality of the detectors online, by recording the outputs of the detectors, which measure the variables of a plant at a specified time interval, and diagnosing the abnormality of the detectors based on the difference between the average value of the recorded values and the recorded value.

CONSTITUTION: Data recording devices 4, 5, and 6 store the outputs of the detectors 1, 2 and 3 in a process at a predetermined sampling interval. Average value computing circuits 12, 14, and 16 obtain the average values m1, m2 and m3 of the data stored in the data recording devices 4, 5, and 6. Difference computing circuits 11, 13, and 15 obtain the values by subtracting the average value from the output values of the detectors 1, 2, and 3 and amplify the results. Noise analyzing circuits 21, 22, and 23 analyze the outputs of the difference computing circuits 11, 13, and 15, and issue warning when the time constant of the detector 1 is abnormal. A comparator 31 compares the average values m1, m2, and m3 of the detectors 1, 2, and 3 with one another, and issue warning when the abnormality of the detectors is detected.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫ 公開特許 公報 (A)

昭58-129316

(a) Int. Cl.³ G 01 D 1/18 G 08 C 25/00

識別記号

庁内整理番号 6470-2F 6533-2F ③公開 昭和58年(1983)8月2日 発明の数 1

審查請求 未請求

(全 4 頁)

9検出器異常診断装置

②特 願 昭57-13114

②出 願 昭57(1982)1月29日

⑫発 明 者 髙見勲

高砂市荒井町新浜二丁目1番1 号三菱重工業株式会社高砂研究 所内

@発 明 者 小川原陽一

高砂市荒井町新浜二丁目1番1 号三菱重工業株式会社高砂研究 所内

//IT]

仰発 明 者 森本晴喜

高砂市荒井町新浜二丁目1番1

号三菱重工業株式会社高砂研究 所内

⑫発 明 者 岡町正雄

高砂市荒井町新浜二丁目1番1 号三菱重工業株式会社高砂研究 野中

所内

⑫発 明 者 田口省三

神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番1号三菱重工業株式会社神戸造船所内

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番1号

@復代理人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 組 製

1. 発明の名称

被出船具常除斯装置

2. 特許請求の包括

プラントの可変量を計削する検出器、同検出器の所定時間内の出力を記憶する記録器、同記 無器の出力を受けてその平均値を算出する第1 の演算回路、同第1の演算回路の出力と前記記 無器の出力とを受けて残益を算出する第2の演算回路及び同第2の演算回路の出力を受ける第2 書類新国路を有してなるととを特徴とする検出器異常能所装置。

3.発明の詳細な証明

本発明はオンラインで検出器の具常を診断する検出器具常診断装置に関する。

一般にプラント等にかいてはプラント内の各 変量を常時検出器により計画し、その計画値と 予め設定された設定値とを比較し、その比較額 果の大小等によりプラント内の具常の有無を検 出することが行なわれている。この場合各変量 を計制する検出器が破損等により具常状態となるとその計画値が正常時の計画値と異なる値となり、そのためプラント内の異常の有無が誤って検出されることとなる。従ってこのような不都合を除去するために常時各検出器の異常の有無を特になかラインで検知するようにしたものが知られてなかった。

特開昭58-129316 (2)

本発明の一実施例を図面について説明すると、 第1 図はその回路構成を示すプロック線図、第 2 図は第1 図の検出器の出力を示す線図、第3 図は第1 図の残差回路の出力を示す線図、第4 図は第1 図の比較回路を示す部分拡大図、第5 図は第1 図の検出器のステップ入力に対する応 答を示す線図である。

上国において、」、3・3はそれぞれが、1・3・3はそれぞれが、1・3・3台以上の一方では、1・3・4の世界では、1・3・4の世界では、1・3・4の世界では、1・3・4の世界では、1・3・4の世界では、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・3・5・6を対して、1・5・6を対して1・5・6を対して1・5・6を対しては、1・5・6を対しては、1・5・6を対しでは、1・5・6を対して

ととでx() は時刻をでの残差、 e() は白色ノイズ、 a) (」 = 1 , … , □) は定係数であり、 m は適宜決定されるものである。

(1) 式を 2 変換すれば、伝達関数 G (2) 式

$$1 - \sum_{i=1}^{m} a_i Z^{-1} \qquad (2)$$

となる。 これより、 2 に関し、 (2) 式の分母 =0 の様を求め、 この根を Z_1 , Z_2 ,... Z_m と すると、 伝達関数時定数は、

$$T_{1} = \sqrt{\frac{(z_{1}|z_{1}|)^{2}}{d_{1}} + \left(\frac{1}{d_{1}} ts^{-1} \left(\frac{z_{1} - z_{1}^{*}}{j(z_{1} + z_{1}^{*})}\right)\right)^{2}}$$

(i = 1 , ··· , ···)

となる。

ととて Z_1 * は Z_1 の共役複素数、 $j=\sqrt{-1}$ である。

路 1 2 ・ 1 4 ・ 1 6 の出力 m 1 ・ m 2 ・ m 3 を 相互に比較して第 4 図に示す論理により検出器 」・ 2 ・ 3 の美常の有無を検出し番組を発する 比較回路である。

雑音解析回路 3 1 は、残差演算回路 3 1 の出 力を解析し、(1) 式に示す自己回帰式を作成する。

$$X(k) = \sum_{i=1}^{m} Q_i X(k-1) + e(k) \dots (1)$$

 T_{mis} ($T_{min} < T_{a} < T_{max}$) を用いて、

Tmin <Ti <Tmax(3) となるTi を退別する。

もし(3) 式を演足する Ti があれば、それが検出器の時定数と推定されるが、もし(3) 式を演足する時定数が存在しなければ、検出器の時定数が大巾に変化したこととなり、このとき、維音解析回路 2 1 は検出器 I の時定数が異常であるとして、審報を発する。維音解析回路 2 2 2 3 の機能は維音解析回路 2 1 と同じである。

比較回路 3 1 は、検出器 1 , 2 , 3 の平均値 m 1 , m 2 , m 3 を相互化比較し、第 4 図化示す論理により検出器の具常を検知し書報を発する。ととで、第 4 図の 4 はあらかじめ設定された値である。

とのような装置によれば、検出器の時定数変化(例えば、差圧式検出器では検出配管内の流体が流れにくくなると、時定数が大きくなる) や、検出器の破損等による出力の大中な変化を 検出してプロセスの運転員に警報を発するとと

持開昭58-129316 (3)

がてきる。

4. 国面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の回路構成を示す プロック練図、第2回は第1回の検出器の出力 を示す線図、第3回は第1回の残差回路の出力 を示す線図、第4回は第1回の比較回路を示す 部分拡大図、第5回は第1回の検出器のステッ プ入力に対する応答を示す線図である。

J・2・3…検出器、4・δ・6…データ収 単装置、11・12・16…残差演算回路、 12.14.16...平均值该集回路、21. 22.23...被音解析回路、31...比较回路。

出版人復代班人 弁理士 鈴 江 梁 彦







